



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

Certificado de Registro de Topografia de Circuito Integrado

Processo nº: **00017-3**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de topografia de circuito integrado, válido por 10 anos a partir da data de 13/12/2013, em conformidade com o art. 35 da Lei 11.484, de 31 de maio de 2007.

Título: PLACA MICROPROCESSADA DE TELEMETRIA PARA MEDIDORES DE VAZÃO

Data da primeira exploração: não informada ou inexistente

Data de depósito: 13/12/2013

Titular(es): JOÃO BATISTA JUNIOR, CPF: ***.099.854-**, Brasileiro, Endereço: Av. Presidente Kennedy, 6032, Apto. 903, Edif. Mont Blanc – Candeias – Jaboatão dos Guararapes/PE – Brasil; MANUEL RIBEIRO OTAVIANO DE SOUZA, CPF: ***.949.304-**, Brasileiro, Endereço: Rua Dom Sebastião de Souza, 171, Apto. 101 – Graças – Recife/PE – Brasil

Expedido em: 23/05/2017



Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados